

УДК 534.16

© 1990

**НЕЛИНЕЙНЫЕ КАПИЛЛЯРНО-УПРУГИЕ
ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОЛНЫ
НА ГРАНИЦАХ РАЗДЕЛА
И ПЛОСКИХ ДЕФЕКТАХ КРИСТАЛЛОВ**

Ю. А. Косевич

Найдено точное решение нелинейных уравнений теории упругости, отвечающее сдвиговой поверхностной волне (СПВ), распространяющейся вдоль границы одноосного нелинейного кристалла со слоем «линейного» кристалла произвольной толщины. Предсказываются, в частности, не существующие в линейной теории СПВ на границе раздела двух полубесконечных кристаллов.

Впервые точные решения нелинейных уравнений, отвечающие поверхностным волнам, в том числе не существующим в линейной теории, были получены для уравнений Максвелла в средах с диэлектрической проницаемостью, зависящей от амплитуды электрического поля [1-3]. В случае же упругих волн были найдены лишь приближенные решения для нелинейных и солитоноподобных поверхностных волн Рэлея [4] и сдвиговых поверхностных волн (СПВ) в системе тонкий слой—подложка (волны Лява) [5, 6] и на свободной поверхности нелинейного твердого тела [7]. При макроскопическом описании чисто сдвиговые (поперечные) упругие волны во многом аналогичны поперечным электромагнитным волнам, поэтому, как и в случае последних, для СПВ можно надеяться получить точные решения нелинейных уравнений. В настоящей работе рассмотрена модель одноосного кристалла, допускающая точное решение уравнений теории упругости для нелинейных сдвиговых поверхностных волн, распространяющихся вдоль границы нелинейного кристалла со слоем «линейного» кристалла произвольной толщины. Описаны, в частности, нелинейные СПВ на свободной поверхности и плоском дефекте нелинейного кристалла с различными от нуля капиллярными параметрами (поверхностными упругими модулями и плотностью), на границе раздела полубесконечных нелинейного и линейного кристаллов. В последнем случае важно, что линейные СПВ на такой границе не существуют.

Рассмотрим одноосный кристалл (гексагональный или тетрагональный), граничная поверхность XOY которого перпендикулярна главной оси OZ , и будем интересоваться чисто сдвиговой акустической волной, поляризованной в плоскости границы вдоль кристаллической оси OY и распространяющейся вдоль оси OX . В этом случае у тензора упругих напряжений отличными от нуля будут лишь компоненты σ_{xy} и σ_{zy} , для которых в рассматриваемом нелинейном одноосном кристалле мы предполагаем следующий вид:

$$\sigma_{xy} = 2C_{66}(\omega)u_{xy} + 8\alpha(\omega)|u_{xy}|^2u_{xy}, \quad \sigma_{zy} = 2C_{44}(\omega)u_{zy}, \quad (1)$$

где u_{xy} , u_{zy} — компоненты тензора деформации; $C_{44}(\omega)$, $C_{66}(\omega)$ — линейные, $\alpha(\omega)$ — нелинейный упругие модули (с учетом их частотной зависимости). Выражение (1) фактически учитывает лишь зависимость от амплитуды сдвиговой деформации $|u_{xy}|$ упругого модуля C_{66} ; его же

зависимостью от $|u_{xy}|$, а также нелинейной зависимостью от амплитуды деформации модуля C_{44} пренебрегается, что допустимо, например, в сильно анизотропном кристалле ($C_{44} \ll C_{66}$). В (1) также учтено, что для чисто сдвиговых волн в тензоре напряжений σ_{xy} отсутствуют квадратичные по соответствующим деформациям нелинейности [6, 8]. Уравнение движения в сдвиговой волне с учетом (1) имеет обычный вид

$$\rho \ddot{u}_y = \partial \sigma_{yk} / \partial x_k \quad (k = 1, 2, 3), \quad (2)$$

где ρ — плотность кристалла.

Нелинейное уравнение (1), (2) имеет точное решение в виде монохроматической (неоднородной) волны

$$u_y = U(z) \exp[i(kx - \omega t)], \quad (3)$$

где ω , k — частота и волновое число; $U(z)$ — вещественная амплитуда. Подстановка (3) в (1), (2) дает для функции $U(z)$ уравнение

$$C_{44} (\partial^2 U / \partial z^2) = (C_{66} k^2 - \rho \omega^2) U + \alpha k^4 U^3. \quad (4)$$

Это уравнение имеет решение в виде монохроматической однородной волны (с не зависящей от z амплитудой U) и законом дисперсии

$$\rho \omega^2 = C_{66} k^2 + \alpha k^4 U^2. \quad (5)$$

Как и в случае нелинейных электромагнитных волн [9], в фокусирующем кристалле ($\alpha < 0$) такая волна является неустойчивой относительно образования неоднородной самоканализированной волны.

Для неоднородной волны уравнение (4) имеет первый интеграл, который для стремящихся к нулю при $|z| \rightarrow \infty$ значений U и $\partial U / \partial z$ имеет вид

$$C_{44} (\partial U / \partial z)^2 + (\rho \omega^2 - C_{66} k^2) U^2 - \frac{1}{2} \alpha k^4 U^4 = 0. \quad (6)$$

Интегрирование уравнения (6) дает

$$U = \left[\frac{2(C_{66} k^2 - \rho \omega^2)}{|\alpha| k^4} \right]^{1/2} / \operatorname{ch} \left[\left(\frac{C_{66} k^2 - \rho \omega^2}{C_{44}} \right)^{1/2} (z - z_0) \right] \quad (7)$$

в случае $C_{66} k^2 > \rho \omega^2$, $\alpha < 0$;

$$U = \left[\frac{2(C_{66} k^2 - \rho \omega^2)}{\alpha k^4} \right]^{1/2} / \operatorname{sh} \left[\left(\frac{C_{66} k^2 - \rho \omega^2}{C_{44}} \right)^{1/2} (z - z_0) \right] \quad (8)$$

в случае $C_{66} k^2 > \rho \omega^2$, $\alpha > 0$. В случае же $C_{66} k^2 < \rho \omega^2$ уравнение (6) не имеет стремящихся к нулю при $|z| \rightarrow \infty$ решений.

Для нахождения закона дисперсии $\omega = \omega(k, U(0))$ и неопределенной константы z_0 в выражениях (3), (7), (8), описывающих СПВ, необходимо удовлетворить граничным условиям (ГУ) на поверхности нелинейного кристалла.

Если поверхность $z=0$ нелинейного кристалла находится в акустическом контакте со слоем линейного кристалла толщиной d , то эффективное импедансное ГУ для поля смещения в СПВ (3) может быть записано в виде [10]

$$C_{44} (\partial U / \partial z) = -C_{44}^{(L)} U(0) \times \operatorname{th} \frac{x d}{\rho_L}, \quad (9)$$

где $x = [(C_{66}^{(L)} k^2 - \rho_L \omega^2) / C_{44}^{(L)}]^{1/2}$; $C_{44}^{(L)}$, $C_{66}^{(L)}$, ρ_L — сдвиговые модули упругости и плотность анизотропного (одноосного) линейного кристалла (предполагается, что кристаллические оси контактирующих сред совмещены); нелинейный кристалл занимает область $z < 0$. В случае $x > 0$, $x d \gg 1$ условие (9) переходит в эффективное ГУ для СПВ на границе раздела двух полубесконечных анизотропных сред. В случае $x d \ll 1$ условие (9) переходит в ГУ на свободной поверхности с учетом капиллярных явлений [11]

$$C_{44} (\partial U / \partial z) = U(0) [\rho_s \omega^2 - h_{66} k^2],$$

где величины $\rho_s = \rho_L d$, $h_{66} = C_{66}^{(L)} d$ при $d \rightarrow 0$ играют роль капиллярных параметров поверхности кристалла.

Если слой линейного кристалла толщины d зажат между двумя одинаковыми полубесконечными нелинейными кристаллами (сэндвич-структура или плоский дефект нелинейного кристалла при $d \rightarrow 0$), то для поля смещения в нижнем ($z < 0$) кристалле эффективное ГУ на поверхности раздела $z=0$ имеет следующий вид:

$$C_{44}(\partial U / \partial z) = -C_{44}^{(L)} U(0) \times [\operatorname{th}(x(d/2))]^{\pm 1},$$

где знаки плюс и минус в показателе степени относятся соответственно к СПВ с симметричным и антисимметричным распределением поля смещений $U(z)$ относительно срединной плоскости слоя.

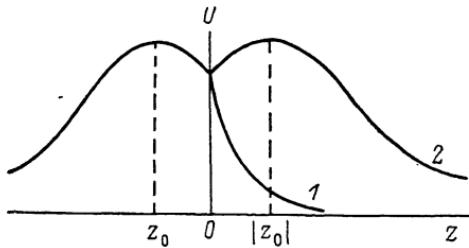
Закон дисперсии нелинейной СПВ $\omega^2 = \omega^2(k^2, U^2(0))$ может быть найден из уравнения (6) после подстановки в него ГУ (9)

$$\frac{[C_{44}^{(L)}]^2}{C_{44}} x^2 \operatorname{th}^2 x d + \rho \omega^2 - C_{66} k^2 = \frac{1}{2} \alpha k^4 U^2(0), \quad (10)$$

а значение параметра z_0 можно найти из ГУ (9) после подстановки в него явного вида функции $U(z)$ в форме (7) или (8)

$$[C_{44}(C_{66}k^2 - \rho\omega^2)]^{1/2} \operatorname{th}^p \left[z_0 \left(\frac{C_{66}k^2 - \rho\omega^2}{C_{44}} \right) \right] = -C_{44}^{(L)} x \operatorname{th} x d, \quad (11)$$

где $p = -\operatorname{sign} \alpha$. Таким образом, уравнения (10), (11) совместно с уравнениями (7), (8) описывают точное решение для нелинейной СПВ, распро-



Распределение амплитуды $U(z)$ нелинейной СПВ в глубине нелинейного кристалла $z < 0$.

1 — в случае границы раздела с линейным кристаллом $z > 0$, 2 — в случае «ускоряющего» 2D дефекта нелинейного кристалла ($C_{66}^{(L)} / \rho_S > C_{66} / \rho$) на плоскости $z = 0$.

страняющейся вдоль границы одноосного нелинейного кристалла со слоем линейного кристалла произвольной толщины d .

В случае границы раздела двух полубесконечных кристаллов, когда линейных СПВ не существует, нелинейные СПВ могут распространяться только в фокусирующих кристаллах, причем в (7) параметр $z_0 < 0$, т. е. максимум амплитуды СПВ находится на конечной глубине $|z_0|$ в нелинейном кристалле (см. рисунок). Нелинейные СПВ могут распространяться, например, вдоль границы нелинейного фокусирующего кристалла с «ускоряющим» сильно анизотропным кристаллом, у которого $C_{66}^{(L)} / \rho_L > C_{66} / \rho$, $C_{44}^{(L)} \ll C_{44}$. В этом случае СПВ имеют закон дисперсии

$$\rho \omega^2 = \left[C_{66} - \frac{C_{44}^{(L)}}{C_{44}} \left(C_{66}^{(L)} - \frac{\rho_L}{\rho} C_{66} \right) \right] k^2 - \frac{1}{2} |\alpha| k^4 U^2(0). \quad (12)$$

В случае тонкого слоя ускоряющего линейного кристалла, когда линейные СПВ также не существуют, нелинейные СПВ могут существовать только в фокусирующем кристалле, причем амплитуда СПВ и в этом случае немонотонно ($z_0 < 0$) спадает в глубину нелинейного кристалла (см. рисунок). В случае тонкого слоя замедляющего линейного кристалла ($\alpha d \ll 1$, $C_{66}^{(L)} / \rho_L < C_{66} / \rho$) нелинейные СПВ могут существовать как в фокусирующих, так и в дефокусирующих $\alpha > 0$ кристаллах; в обоих случаях в выражениях (7), (8) параметр $z_0 > 0$, т. е. амплитуда нелинейных СПВ монотонно спадает в глубину кристалла $z < 0$ (как и в случае линейных СПВ Лява). Закон дисперсии рассматриваемой нелинейной СПВ при наличии тонкого слоя линейного кристалла имеет вид

$$\rho\omega^2 = C_{66}k^2 + k^4 \left[\frac{1}{2} \alpha U^2(0) - \frac{1}{C_{44}} \left(h_{66} - \frac{\rho_S C_{66}}{\rho} \right)^2 \right], \quad (13)$$

откуда следует ограничение на величину амплитуды СПВ на поверхности дефокусирующего кристалла

$$|U(0)| < \left(\frac{C_{66}\rho_S}{\rho} - h_{66} \right) \left(\frac{2}{\alpha C_{44}} \right)^{1/2}.$$

Аналогичными свойствами (законом дисперсии и характером распределения амплитуды $U(z)$) обладают симметричные капиллярно-упругие нелинейные СПВ, распространяющиеся вблизи плоского дефекта кристалла (см. рисунок). Отметим в связи с этим, что в длинноволновом пределе $kd \ll 1$ вдоль плоского дефекта как линейного, так и нелинейного кристалла могут распространяться только симметричные СПВ.

В качестве нелинейных сред для экспериментального исследования рассмотренных поверхностных волн могут быть, по-видимому, использованы кристаллы отвердевших благородных газов (криокристаллы). Сильная упругая нелинейность этих кристаллов обусловлена тем, что они образованы за счет относительно слабого ван-дер-ваальсова межатомного взаимодействия, которое характеризуется большим ангармонизмом.

В заключение отметим, что, используя систему макроскопических граничных условий к уравнениям Максвелла на поверхности 2D дефекта кристалла [12], можно показать возможность существования симметричных нелинейных поверхностных электромагнитных волн (поверхностных поляритонов) s - и p -поляризации на плоском дефекте диэлектрического кристалла. Вместе с рассмотренными выше нелинейными капиллярно-упругими СПВ такие волны расширяют класс упругих и электромагнитных поверхностных волн, локализованных вблизи плоского дефекта кристалла [12, 13].

Выражаю благодарность В. Г. Можаеву за критические замечания и И. Б. Яковкину и участникам его семинара за полезные обсуждения.

Список литературы

- [1] Tomlinson W. J. // Opt. Lett. 1980. V. 5. N 7. P. 323—325.
- [2] Агранович В. М., Бабиченко В. С., Черняк В. Я. // Письма в ЖЭТФ. 1980. Т. 32. № 8. С. 532—535.
- [3] Maradudin A. A. // Z. Phys. 1981. V. B41. N 4. P. 341—344.
- [4] Sakuma T., Kawanami Y. // Phys. Rev. 1984. V. B29. N 2. P. 869—879.
- [5] Bataille K., Lund F. // Physica D. 1982. V. 6. N 1. P. 95—104.
- [6] Maradudin A. A. // Physics of Phonons, Lecture Notes in Physics. N 285 / Ed. T. Paszkiewicz. Berlin: Springer—Verlag, 1987. P. 82—147.
- [7] Mozhaev V. G. // Phys. Lett. A. 1989. V. 139. N 7. P. 333—337.
- [8] Заремба Л. К., Красильников В. А. // УФН. 1970. Т. 102. № 4. С. 549—586.
- [9] Ландау Л. Д., Либшиц Е. М. Электродинамика сплошных сред. М.: Наука, 1982. 620 с.
- [10] Косевич Ю. А., Сыркин Е. С. // Акуст. журн. 1988. Т. 33. № 1. С. 65—69.
- [11] Андреев А. Ф., Косевич Ю. А. // ЖЭТФ. 1981. Т. 81. № 4 (10). С. 1435—1443.
- [12] Косевич Ю. А. // ЖЭТФ. 1989. Т. 96. № 1. С. 353—362.
- [13] Kosevich Yu. A., Syrkin E. S. // Phys. Lett. A. 1987. V. 122. N 3—4. P. 178—182.

ВНИЦПВ
Москва

Поступило в Редакцию
7 августа 1989 г.
В окончательной редакции
4 декабря 1989 г.